ORGANIC EL DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF

Publication number: WO0163975

Publication date: 2001-08-30

Inventor: KOBAYASHI HIDEKAZU

Applicant: SEIKO EPSON CORP (JP)

Classification:

- international: H01L51/52; H05B33/14; H01L27/32; H01L51/50;

H05B33/14; H01L27/28; (IPC1-7): H05B33/26;

H05B33/10; H05B33/14 - European: H05B33/14: H01L51/52B2

Application number: WO2001JP01428 20010226 Priority number(s): JP20000050165 20000225 Also published as:

EP1191823 (A1)
US6869635 (B2)
US2002033664 (A1)
CN1242650C (C)

Cited documents:

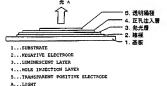
JP10335068 JP8054836 JP8213169 JP11008074

more >>

Report a data error here

Abstract of WO0163975

An organic EL device comprises a substrate, on which a first electrode, a luminescent layer and a second electrode are formed one over another. The light emitted by the luminescent layer is allowed to pass through the second electrode.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年8月30日 (30.08.2001)

(10) 国際公開番号 WO 01/63975 A1

(51) 国際特許分類?:	H05B 33/26, 33/10, 33/14	(74) 代理人: 上柳雅萱. 外(KAMIYANAGI, Masataka et al.): 〒392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ
(21) 国際出願番号:	PC1/JP01/01428	al.); 1392-8302 校新光線が用入れ31日3番3号 とう コーエプソン株式会社 知的財産室内 Nagano (JP).
(22) 国際出願日:	2001年2月26日 (26.02.2001)	(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR.
(25) 国際出願の言語:	日本語	(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,

日本語

(26) 国際公開の言語: (30) 優先権データ:

新宿2丁目4番1号 Tokyo (JP).

特顯2000-50165 2000年2月25日 (25.02.2000) JP

- (71) 出願人: セイコーエプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION) [JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西
- (72) 発明者: 小林英和 (KOBAYASHI, Hidekazu); 〒392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソ ン株式会社内 Nagano (JP).

- 国際調査報告書

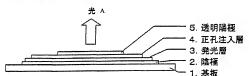
添付公開書類:

DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ORGANIC EL DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF

(54) 発明の名称: 有機EL装置およびその製造方法



- 1...SUBSTRATE
- 2...NEGATIVE ELECTRODE
- 3...LUMINESCENT LAYER
- 4...HOLE INJECTION LAYER
- 5...TRANSPARENT POSITIVE ELECTRODE

(57) Abstract: An organic EL device comprises a substrate, on which a first electrode, a luminescent layer and a second electrode

(57) Abstract: An organic EL device comprises a substrate, on which a first electrode, a luminescent layer and a second or core another. The light emitted by the luminescent layer is allowed to pass through the second electrode. (57) 要称:

- 基板上に基板側から第一電極、発光層、第二電極がこの順で設けられ、発光層から第二電極を通じて外部へ光が出射する構造の有機EL装置。

1

明細書

有機 EL装置 およびその製造方法

技術分野 ·

本発明は、コンピューターや携帯電話、テレビジョンなどの情報端末機器に用いられる、表示装置としての有機エレクトロルミネッセンス(本明細書では有機ELと記す)装置の構造およびその製造方法に関する。

背景技術

近年、情報端末の携帯化が加速しており、携帯化するために必要な省電力ディスプレイの開発が盛んになっている。その中で特に 有機ELディスプレイは注目されており、その開発も実用段階に入っ てきている。

省電力ディスプレイを実現するには、有機EL素子を薄膜トランジスタ(TFTなどのアクティブ素子で駆動することが最も効果的とされる。なぜならば、アクティブ素子を使えば、有機EL素子を直流 語圧により駆動することができ、有機EL素子に負担のかからない低電圧で、しかも発光効率の高い領域で駆動することができる。アクティブ素子を用いない単純マトリックス駆動では、選択期間に高い電圧を印加して輝度を稼ぐ必要がある。このため、有機EL素子には大変な負担がかかり、しかも発光効率が低くなってしまう。当然寿命が短くなる。

省電力な有機 BLディスプレイにはTFTなどを用いたアクティブマトリックス方式が有力であるが、一方でディスプレイとしての表示面積に対する発光面積の比率を示す閉口率が低くなるという欠点を持つ。開口率が低くなると、表示輝度を稼ぐために画素あたりの輝度電力が高くなり、また有機 BL素子に負担がかかるため寿命が短くなる課題を有する。このような課題を解決するべく、図2に示したように、有機 EL素子 (装置)の構成において、基板と反対側から光を出すようにするために、陰極を透明化した例もある(IEEE TRANSAC TIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. 44, NO. 8, 1188~1203ページ)。具体的には、基板1上に腸極5、正孔注入層4、発光層3、除板2、誘明補助路板21の順で積層した構造とし、

透明 補助 陰極 21側から光を出射する。こうすればTFT 基板 側から 光を出さなくても良くなるのだが、しかしながら、上記の構造で用いら れた陰極の光透過率が基板の半分程度であり、実質的に表示が 暗くなってしまうという問題があった。

発明の開示

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、その課題とするところは、特に、スイッチング素子を用いても閉口率および光透過率を低下させることの無い素子構成およびその製造方法を提供するところにあり、ひいては低消費電力であり、且つ長寿命の有機EL装置を提供ことにある。また同時に輝度低下させずに外光の映り込みによるコントラスト低下を防ぐ構造を提示するところにある。

本発明によれば、基板上に少なくとも陰極、発光層、陽極、が、 この順序で積層されていることを特徴とする有機EL装置が提供される。

また、本発明によれば、基板上にそれぞれ複数の画素を有する有機EL装置であって、複数の画素の夫々は隔壁によって区画された領域であり、該領域において、基板側から第一の電極、発光層、及び第二の電極がこの順で積層され、発光層からの光が該第二の電極側から外部に出射することを特徴とする有機EL装置が提供される。

また、本発明によれば、基板上に少なくとも陰極、発光層、透明 陽極を、この順序で積層することを特徴とする有機EL装置の製造 方法が、提供される。

図面の簡単な説明

図1は、実施形態1に係る有機EL装置の構造を示す断面図である。

図 2 は、実施 形態 1 の対 比としての有機 EL装置 の構造を示す断面図である。

図 3 は、実施 形態 3 に係る有機 EL装置 の構造を示す断面 図である。

図 4 は、実 施 形 態 4 に係る有機 EL装置 の構 造を示 す断 面 図 である。

図5は、実施形態7に保る有機EL装置の構造を示す断面図である。

図 6 は、実 施 形 態 7 に関 連 する有 機 EL装 置 の構 造 を示 す 断 面 図 である。

図7は、実施形態8に係る有機EL装置(表示装置)の平面構造 を示す概念図である。

図8は、実施形態9に係る有機EL装置の構造を示す断面図である。

図9は、実施形態11に係る有機EL装置の構造を示す断面図である。

発明を実施するための形態

本発明は、第一の特徴は、有機EL装置において、基板上に少なくとも陰極、発光層、陽極が、この順序で積層されている点にある。

本構成に拠れば、発光層から見て基板と反対側に光を出射できるため、基板側に不透明な材料を用いることが出来る。例えばシリコンなどの半導体基板、金属基板などである。このため、シリコン基板上に集積回路を形成して、その上に有機 EL素子 (装置)を作りこむことが出来る。尚、好ましくは、発光層と透明陽極間に正孔輸送層及び/又は正孔注入層を設ける。

その実施形態の例として、例えば以下の態様が挙げられる。

(1)上記第一の特徴の構成を有する有機EL装置であって、前記 陰極が、少なくとも一種類の導電性材料と、金属の酸化物または 那化物の積層からなる有機EL装置。

本 構成 に拠 れば、有機 EL装置 において、その発 光 効 率を更 に 高めることができる。

(2)上記第一の特徴の構成を有する有機EL装置であって、複数の画素を有し、前記基板上に各画業群に対応する陰極が形成されており、画素間に絶縁体からなる画素間隔壁が形成されており、 該絶縁体からなる隔壁上に対応する位置に該隔壁と同様のパターンで、導電性材料から成る補助陽極が形成されていることを特徴とする有機EL装置。

本構成に拠れば、補助陽極を用いて一般的に抵抗の高い透明 陽極の抵抗を下げることが出来、その結果全面均一に発光する有機EL装置を実現することができる。

(3)上記第一の特徴の構成を有する有機EL装置であって、複数の画素を有し、前記基板上に各画素に対応する陰極が形成され

ており、画素間に絶縁体からなる画素間隔壁が形成されており、画素においては少なくとも陰極、発光層、陽極、補助陽極が、この順序で緒層されていることを特徴とする有機EL装置。

本 構成 に拠れば、陽極の抵抗を下げる補助 陽極を後付けすることが出来、効果として補助 陽極に様々な材料を用いることができ、その材料 特有の効果を付与することができる。補助 陽極のパターニングにはマスク蒸着法、インクジェット法、印刷法などを用いることができる。

- (4)上記(2)または(3)の有機 EL装置であって、前記 補助 陽極 が 光吸 収 性を有する導 電性 材料であることを特 徴とする有機 EL装 置。
- 本 構成 に拠れば、光 出射 側 から表示を見る場合、画素 間には光 吸収性の補助 陽極 が見えるため、外 光 が吸収され、コントラストが 高められ、表示 が見やすくなる。
- (5)上 記(4)の有機 EL装 置であって、前 記 補 助 陽 極 がカーボンまたはクロムであることを特 徴とする有機 EL装 置。
- 本 構成 に拠れば、画 素 間において、より効果的に外光を吸収できる。
- (6)上記第一の特徴の構成を有する有機EL装置であって、基板 上にスイッチング素子を含むアクティブマトリックス構造が設けられ積 層され、平面視において少なくとも該スイッチング素子の少なくとも 一部に重複して陰極、発光層、陽極の積層構造が形成されている ことを特徴とする有機EL装置。

本構成に拠れば、画素としての開口部の面積を、スイッチング素子に関連する回路とは無関係に設計でき、その効果として、開口率を飛躍的に向上できる。

(7)上記第一の特徴を有する有機EL装置であって、前配基板として集積回路を形成した半導体基板を用いたことを特徴とする有機 EL装置。

本構成に拠れば、シリコン基板上に携帯端末の電子回路、ディスプレイ駆動用のコントローラ、ドライバー、電源回路など、装置に必要とされる電子回路をすべて半導体基板上に形成し、さらに有機E 上装置駆動用のトランジスタ等までを設けることが可能となるため、装置の高性能化、およびコストダウンを同時に実現できる。

(8)上記(3)又は(4)の有機EL装置において、前記陽極及び/ 又は前記補助陽極まで形成した後、画素間に対応する部分に光 吸収性の層を形成した保護基板を、封止樹脂を介して、画素と保 護基板の画素対応部に位置合わせし張り合わせてあることを特徴 とする有機EL装置。

本構成に拠れば、補助陽極とは別に画素間に光吸収部を設ける ことが出来るため、補助陽極および光吸収材料を最適化することが できる。

(9)基板上に少なくとも陰極、発光層、陽極を、この順序で積層することを特徴とする有機 EL装置の製造方法。

この方法では、好ましくは、発光層上に、正孔輸送層及び/又は正孔注入層を設け、続けて陽極を形成することができる。

(10)上記(9)の有機 EL装置の製造方法であって、前記発光層を 形成した後、発光層表面に親水化処理を施すことを特徴とする。

本構成に拠れば、水溶性の正孔注入材料溶液を均一に塗布することが出来る。その一般的な方法としては、酸素プラズマ照射法が用いられる。

(11) 基板上に少なくとも絶縁性画素開隔壁を形成し、その後反射性陰極材料を全面に堆積させ同時に隔壁の段差により陰極と隔壁上の補助陽極を分離して該陰極と該補助電極を形成し、続いて該隔壁で区画された領域に少なくとも発光層、陽極をこの順序で積層することを特徴とする有機EL装置の製造方法。

本 構 成 に 拠 れば、補 助 腸 極 のパターニングが 必 要 無く、コストを低 減 することできる。

(12) 基板上に前記陰極を形成した後、基板全面に絶縁性画素 間隔壁材料を強布仮焼成し、補助陽極となる材料を全面に成膜 し、続いてフォトリングラフィエ程により、補助陽極材料の層をパター ニングエッチングし、次にその下の画素間隔壁材料の層をパターニングエッチングし、前記隔壁層を本焼成して、その後該隔壁で区画 された領域内には少なくとも発光層、陽極をこの順序で積層することを特徴とする有機EL装置の製造方法。

本 標成 に拠れば、画素 間隔壁と補助陽極のパターニングを同時に実施することできるようになる。

以下、本発明の具体的な実施形態を説明する。

(実施形態1)

本実施形態では、基板上に少なくとも陰極、発光層、透明陽極、 正孔輸送層そして/または正孔注入層が、この順序で積層されて いる例を示す。図1に本実施形態の有機EL装置の断面を示す。 まず、基板1に陰極2を形成する。次に発光層3を形成し、さらに 正孔注入層4を形成する。次に陽極5を形成し、さらに封止層(図 示せず)を形成する。

こうして作成した有機 EL装置 の電極 間に電圧を印加したところ、 封止層側から光を出射した。

ここで用いる基板1には、ガラス基板のほか、金属、半導体、プラス デックなどを用いることが出来、また不透明な基板でも用いることがで ***

ここで用いる陰極 2には、アルミニウム、マグネシウム、リチウム、カルシウム、およびこれら金属の合金またはこれら金属の積層(この場合、発光層側に仕事関数の低いものを配置する)を用いることができる。

ここで用いる発光層 3には高分子系材料や低分子材料を用いる ことが出来る。たとえばPPV、ポリジオクチルフルオレン、ポリフルオレン、Ala3、DPVBiなどである。

ここで用いる正孔注入層/正孔輸送層4には、バイエル社製Bytronのほか、低分子系材料TPD、MTDATA、銅フタロシアニンなど、一般的なものが用いることが出来る。

ここで用いる陽極 5には、ITOのほか、ネサ膜、出光興産株式会 社より発売されているIDIXOなどを用いることが出来る。特にIDIX Oは室温で成膜しても十分な導電性が得られるために好都合であ る。

對止には熟硬化性エポキシ樹脂を用いたが、紫外線硬化型樹脂でも同様に用いられる。また保護基板を併用すると効果的である。

本実施例の構成に拠れば、発光層から見て基板と反対側に光を 出射できるため、基板側に不透明な材料を用いることが出来る。例 えばシリコンなどの半導体基板、金属基板などである。このため、シリ コン基板上に集積回路を形成して、その上に有機EL素子(装置) を作りこむことができる。

(実施形態2)

本実施形態では、前記陰極が、少なくとも一種類の導電性材料と、金属の酸化物または弗化物の積層からなる具体例を示す。実施形態10万法において、陰極としてアルミニウムを製膜した後にフォトリソグラフィ工程を通してパターニングし、酸素プラズや理したところ、表面に20オングストロームの酸化物層ができていた。この陰極付き基板を用いて、実施形態1の残りの工程を行って、有機EL装

7

置を作成したところ、発光効率が実施例1の2倍(0.'21m/W)であった。

陰 極表 面 に酸素 プラズマを掛ける替わりに弗 化リチウムを膜 厚 20 オングストロームに蒸 着したところ、発 光 効 率 は 0.5lm/Wであった。

ここで用いた発光層3はポリフルオレン系材料であり、スピンコートにて製膜した。また正孔注入層4にはバイエル社製Bytronをスピンコートして用いた。陽極5にはIDIXOを用いた。これらの材料および製膜条件はこれに限るものではない。

(実施形態3)

本実施形態では、図3に示す構造であって、基板1上に発光画素群に対応する陰極群2が形成されており、発光画素群間に絶縁体からなる画楽間隔壁6が形成されており、画素間隔壁6上に導電性材料からなる補助腸極7が、画素間隔壁6とほぼ同じパターンで形成されている例を示す。

具体例を次に示す。まず、陰極2のパターニングの後、ポリイミドによって画素間隔壁6を形成、パターニングした後に、タンタルを1000 オングストローム製膜し、画素間隔壁6と同じパターンにフォトリングラフィによりパターニングした。 次に全面に弗化リチウムを20オングストローム製膜し、次に発光層3として赤、緑、青に発光する3種類のポリフルオレン系材料をイソデュレンに溶かし、インクジェット法にて赤、緑、青の画素にそれぞれパターニング製膜した。次に正孔注入層4としてバイエル社製Bytronをインクジェット法にて各画素にパターニング製膜した。次に監極5として、出光興産株式会社製IDIXOをスパッタ形成した。さらにエポキシ系封止材8および保護基板9にて封止した。こうしで作成した有機EL装置の各画素に、赤青緑独立に電圧を供給したところ、電圧印加に対応して、均一なカラー画像を観測できた。

尚、参考として、補助 陽極 7の無い素子を作成してみたところ、陽極引き出し近辺の画素だけが発光した。

ここで用いる陰極、発光材料、正孔注入材料、陽極、補助陽極、 封止材料には、実施形態1に示したような材料でも用いることが出 来る。また成膜方法としてインクジェット法、マスク蒸着法、印刷法な ども用いることができる。

なお、本実施形態の同様の構造において、陰極2の位置の層と してPt、Ir、Ni、Pd、Auの層、又はITOとAlの積層構造等を設け て不透明層とし、陽極5の位置に、金、カルシルム、アルミニウムの層、これらの積層構造、Mgと銀の共業着層等を所定の厚みで設けて透明層とし、この構造において酸極2の位置の層を陽極として、陽極5の位置の層を降極として駆動させ、発光層から上層へ保護 転板を通じて光が出射するような形態とすることができる。この場合、補助陽極7は、降極の補助層とする。.

(実施形態4)

本実施形態では、前記基板上に発光画素群に対応する陰極群 が形成されており、発光画素群間に絶縁体からなる画素間隔壁が 形成されており、画素においては少なくとも陰極、発光層、透明腸 極、補助陽極が、この順序で積層されている例を示す。

図 4 に本 実 施 形 態 の有 機 EL装 置 の断 面 構 造 を示 す。

陰極 2のパターニング形成の後、ポリイミドによって画素 間隔壁 6を成 膜、パターニングにより形成した。次に全面に 第化 カルシウムを 20 オングストローム製 膜し、次に発光層 3として赤、緑、青に発光する3 種類の低分 子系材 料を、マスク素着法により赤、緑、青の画素 にそれぞれパターニング製 膜した。次に 正礼注入層 4として FP 月 素 き続いて MTDATAを全面に蒸着した。次に 陽極 5として、出光 興産株式会 社製 IDIXOをスパッタした。後に、タンタルを1000オングストロームにマスク素着し、パターニングした。さらにエポキシ系 封止 材 8 および保護 基板 9にて封止した。こうして作成した有機 EL装置 の各画素に、赤青緑独立に電圧を供給したところ、電圧 印加に対応して、均一なカラー画像を観測できた。

参考例として、補助陽極7の無い素子を作成してみたところ、陽極引出し近辺の画素だけが発光した。

ここで用いる陰極、発光材料、正孔注入材料、陽極、補助陽極、 封止材料には、実施形態1に示したような材料でも用いることが出 来る。また成膜方法としてマスク蒸着法以外にも、インクジェット法、 印刷法なども用いることが出来る。

補助陽極のパターニングにはマスク素着法、インクジェット法、印刷法などを用いることが出来る。

また、実施形態3で説明した場合と同様に、陰極2の部位の層と、 膨極5の部位の層を失々、特定の材料、厚み等とすることにより、陰極2の部位の層を陽極として、陽極5の部位の層を隆極として、機能させて駆動させることによっても、発光層から保護基板を通じて外部へ光を出射させることが可能となる。 (実施形態5)

本実施形態では、前記補助 陽極が光吸収性を有する導電性材料である例を示す。

実施形態3において補助電極7としてタンタルの替わりにクロムを 用いた。その結果、クロムの反射率が60%であるので、外光の反射 率が減り、コントラストの向上が認められた。

光吸収性の導電材料としては上述のクロムのほかにバイエル社製 Bytron やポリアニリンなどの高分子導電材料や、カーボンなども同様に用いることができる。

(実施形態6)

本実施形態では、前記補助陽極が光吸収性を有する導電性材料、特にカーボンである例を示す。

実施 形態 4 において補助 電極 7 としてタンタルの替わりにカーボンを用いた。その成 膜 にはマスク蒸 着法 を用いた。その結果、 画 素 間 からの外 光 の反 射 率 がほとんど無くなり、コントラストが飛 躍 的 に高 まった。

光 吸 収 性 の導 電材 料としてはカーボンのほかにバイエル社 製 Bytron やポリアニリンなどの高 分子 導 電材 料 や、クロムなども同様 に用いることができる。

(実施形態7)

本実施形態では、基板上にスイッチング素子を含むアクティブマトリックス構造が積層され、平面視において、少なくともそのアクティブマトリックス構造、特に当該スイッチング素子の少なくとも一部が重複するように陰極、発光層、陽極の積層画素構造が形成されている例を示す。図5に本実施形態の有機EL装置の断面構造を示す。

同図の構造は図3に示す構造をベースとして、基板上にスイッチング素子としての薄膜トランジスタ(以下TFTと記す)を付加したものである。

画素間隔壁の下層に発光層からの光の出射領域を規定する開口部見切り部分11が設けられている。また、他の例として、図6に、基板上に陽極、陰極、陽極の順で形成され、スイッチング素子としてのTFT素子10の領域が平面視において画素間隔壁6の下方に該隔壁に裏質的に重複するように配置した有機EL装置の断面構造を示す。

図 5 において、TFT素 子 10を形成した基板 上方に、図 3と同様の

構成 (開口 部見切り部分11が付加)の発光画素構造 (陰極 2、発 光層 3、及び陽極 5の積層構造)を作製した。同様に、図 6に示す 構造の発光画素構造を含む有機 BL装置を作製した。

かかる図5に示す構造の有機BL装置を駆動させ陽極5側へ光を出射させ、図6に示した構造の有機BL装置を駆動させ基板1側へ光を出射させた。図6に示す構造 (閉口率30%)に比べて、図5に示す構造では、光の出射側と反対側(基板側)に画素構造、特た発光層と平面視において重複するようにスイッチング素子を設けたことで、発光層として機能させ得る閉口率を向上させることができた(閉口率70%)。従来、表示輝度で100Cd/m2出すために駆動電圧6Vであったのが、本実施形態では表示輝度100Cd/m2出すためには5Vで済むようになった。このため寿命が10倍になった。本実施形態に拠れば、画素閉口部の面積を、TFT回路等のスイッチング素子とは無関係に設計でき、閉口率を飛躍的に向上できる。

尚、図5に示す構造において、実施形態3において述べた場合と同様に、陰極2の部位の層と、陽極5の部位の層を夫々、特定の材料、厚み等とすることにより、陰極2の部位の層を陽極として、陽極5の部位の層を陰極として、機能させて駆動させることによっても、発光層から保護基板を通じて外部へ光を出射させることが可能となる。

更に、図6に示す構造においても、実施形態3において述べた場合と同様に、陰極2の部位の層と、陽極5の部位の層を失々、特定の材料、厚み等とすることにより、陰極2の部位の層を陽極として、陽極5の部位の層を陰極として、機能させて駆動させることによっても、発光層から保護基板を通じて外部へ光を出射させることが可能となる。この場合、図5に示す構造と同様に開口率を向上させることが可能となる。この場合、図5に示す構造と同様に開口率を向上させることが可能となる。

(実施形態8)

本実施形態では、用いる基板として集積回路を形成した半導体 基板を用いたことを特徴とする。本実施例では、シリコン基板上に 携帯電話用の電子回路、ディスプレイ駆動用のコントローラ、ドライ バー、有機EL装置駆動用のトランジスタまで形成して、表示部に有 機EL装置を形成した例を示す。図7に本実施形態の有機EL装 置を形成したシリコン基板の概念図を示す。

同図に示すように、シリコン基板18上に前述の実施形態で示した

ような有機 EL素子 (画素構造)をXYマトリクス状 に配置した有機 E L表示部12が設けられ、その周辺に表示部のマトリクス駆動に対する Xドライバー14、Yドライバー13が設けられ、更にコントローラ15、電 子回路16、電源回路17が搭載され、電源及びスイッチに接続されている。かかる公正により、一枚のシリコン基板上にすべての回路を 載せ、外部からスイッチにより制御して携帯電話としての機能を実 現できる。

本実施形態では携帯電話の例を示したが、この例に限らず、省電力小型軽量化が求められる用途には応用できる。

(実施形態9)

本実施形態では、前記陽極または前記補助陽極まで形成した 後、両素間に対応する部分に光吸収性の層を形成した保護基板 を、封止樹脂を介して、基板上の画素と保護基板の画素対応部 に位置合わせしつつ張り合わせた例を示す。図8に本実施形態の 有機BL装置の断面構造を示した。

実施形態3で陽極まで形成した基板に封止材8を塗って、光吸収層19を画素間に対応するように形成する。保護基板9を位置あわせしつつ貼り合わせ固定する。こうして作成した有機EL装置は、補助 陽極の効果で十分な表示の均一性を示し、かつ、外光の反射を効率的に減衰させることができ、コントラストの良好な表示を行うことが可能となる。

(実施形態10)

本実施形態では基板上に少なくとも陰極、発光層、正孔輸送層、 そして/または正孔注入層、透明陽板が、この順序で積層される有 機EL装置、特に図1に示す構造の素子の製造方法において、前 記発光層を形成した後、発光層表面に親水化処理を施す例を示 す。

図1において、発光層3としてポリフルオレン系材料を用いると、正 孔注入層4として一般的に用いられるパイエル社製Bytron(水分 散液)は、濡れ性が悪いためにうまく成膜できないことがある。そこで、 発光層3を形成した後に、酸素プラズマを照射してBytronをスピン コートしたところ、均一な膜を成膜することができた。こうして作成した 有機EL装置は全面均一な発光を示した。

本実 施 形態 において、発 光 層 表 面 を親 水 化 する方 法 として、UV オゾン処 理も用 いることができる。

本実施形態で用いることの出来る正孔注入材料としては、ポリア

ニリン塩溶液など、極性の高い溶液などが挙げられる。

(実施形態11)

本実施形態では、基板上に少なくとも絶縁性画素間隔壁が形成され、その後反射性陰極が全面に成膜され、同時に隔壁の段差により陰極と隔壁上の補助陽極が分離され、その後画素内には少なくと発光層、透明陽極がこの順序で積層される例を示す。図9に本実施形態の有機EL装置の断面構造を示す。

陰極引出し配線20をパターニングし、画素間隔壁6を形成した後、 陰極2としてアルミニウムを蒸着した。この時、画素間隔壁6の壁によ り、陰極パターニングが生じ、同時に補助陽極7がパターニング形成 された。

画素間隔壁6の壁の角度をせり出すように設定すれば、パターニングがより確実となるが、その後形成する陽極5までを形成する際に、 画素間隔壁6により断線してしまうため、最適化が必要となる。 (実施形態12)

本実施形態では、基板上に陰極を形成した後、基板全面に絶線性画素間隔壁材料が塗布仮焼成された後、補助陽極になる材料が全面に成膜され、フォトリングラフィ工程により、まず補助陽極層がパターニングエッチングされ、次にその下の画素間隔壁層がパターニングエッチングされ、下にその下の画素間隔壁層がパターニングエッチングされ、画素間隔壁層を本係成して、その後画素のには少なくとも発光層、透明陽極がこの順序で積層される例を示す。具体的には、図3に示す構造の素子を作成した。

まず、基板1上に陰極2をパターニング形成した。次に、基板全面に絶縁性面素間隔壁6の材料としてポリイミド溶液を塗布し仮焼成した。その後 補助 陽極7になるタンタルを1000オングストロームの膜厚に全面にスパッタした。その後レジストを塗布し、露光した。現像した後にタンタルをエッチングした。その後、ポリイミドをエッチングした。次にレジストを剥離し、ポリイミドの本焼成を行い、画素間隔壁6と補助勝極7の構造を完成した。

本実施形態で用いる画素間隔壁材料や補助電極材料はフォトリソ工程でパターニングできるものであれば同様に用いることができる。

以上詳述したように、本発明に拠れば、有機EL装置の基板側から陰極、発光層、陽極の順で積層させた構造とすることにより、アクティブ素子を用いても閉口率および光透過率を低下させることの無い素子構成およびその製造方法を提供できるようになった。これに

より低消費電力であり、且つ長寿命の有機 BL装置を提供できるようになる。また同時に輝度低下させずに外光の映り込みによるコントラスト低下を防ぐ構造を有する有機 BL装置を実現できるようになる。

請求の範囲

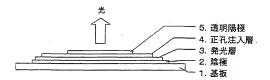
- (1)基板上に少なくとも陰極、発光層、陽極が、この順序で積層されて有機EL装置。
- (2)前配陰極が、少なくとも一種類の導電性材料と、金属の酸化物または弗化物の積層からなる請求の範囲第1項記載の有機EL装置。
- (3)複数の画素を有し、前記基板上に各画素群に対応する陰極が形成されており、画素間に絶縁体からなる画素間隔壁が形成されており、該絶縁体からなる隔壁上に対応する位置に該隔壁と同様のパタンで、準電性材料から成る補助腸極が形成されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の有機EL装置。
- (4)複数の画素を有し、前配基板上に各画素に対応する陰極が形成されており、画素間に絶縁体からなる画素間隔壁が形成されており、画素においては少なくとも陰極、発光層、陽極、補助陽極が、この順序で積層されていることを特徴とする請求の範囲第1項記憶の有機EL装置。
- (5)前記補助陽極が光吸収性を有する導電性材料であることを特徴とする請求の範囲第3項又は第4項記載の有機EL装置。
- (6)前 記 補助 陽 極 がカーボンまたはクロムであることを特 徴とする請求 の範 囲 第 5 項 記 載 の有 機 EL装 置。
- (7)前記基板上にスイッチング素子を含むアクティブマトリックス構造が設けられ積層され、平面視において少なくとも該スイッチング素子の少なくとも一部に重複して陰極、発光層、陽極の積層構造が形成されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の有機EL装置。
- (8)前記基板として集積回路を形成した半導体基板を用いたことを特徴とする請求の範囲第1項記載の有機EL装置。
- (9)前記陽極及び/又は前記補助陽極まで形成した後、画素間に対応する部分に光吸収性の層を形成した保護基板を、封止樹脂を介して、画素と保護基板の画素対応部に位置合わせし張り合わせてあることを特徴とする請求の範囲第3項又は第4項記載の有機EL装置。
- (10) 基板上に少なくとも陰極、発光層、陽極を、この順序で積層 することを特徴とする有機 EL装置の製造方法。

- (11)前記発光層を形成した後、発光層表面に親水化処理を施すことを特徴とする請求の範囲第10項記載の有機EL装置の製造方法。
- (12) 基板上に少なくとも絶縁性画素間隔壁を形成し、その後反射性陰極材料を全面に堆積させ同時に隔壁の段差により陰極と隔壁上の補助陽極を分離して該陸極と該補助電極を形成し、続いて該隔壁で区画された領域に少なくとも発光層、陽極をこの順序で積層することを特徴とする有機EL装置の製造方法。
- (13) 基板上に前記 陰極を形成した後、基板全面に絶縁性画素間隔壁材料を塗布 仮焼成し、補助 陽極となる材料を全面に成膜し、続いてフォトリソグラフィ工程により、補助 陽極材料の層をパターニングエッチングし、次にその下の画 案間隔壁材料の層をパターニングエッチングし、前記 隔壁層を本成成して、その後該隔壁で区画された領域内には少なくとも発光層、陽極をこの順序で積層することを特徴とする有機 FL装置の製造方法。
- (14) 基板上に複数の画素を複数有する有機 EL装置であって、複数の画素の夫々は隔壁によって区画された領域であり、該領域において、基板側から第一の電極、発光層、及び第二の電極がこの順で積層され、発光層からの光が該第二の電極側から外部に出射することを特徴とする有機EL装置。
- (15)前記複数の画素の夫々にスイッチング素子が設けられていることを禁物とする請求の範囲14項記載の有機 FL装置。
- (16)前配能動素子の少なくとも一部が、平面視において、前配隔壁に重複して設けられることを特徴とする請求の範囲第14項記載の有機EL装置。

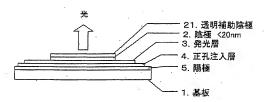
WO 01/63975 PCT/JP01/01428

1/5

【図1】



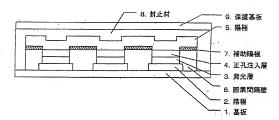
[図2]



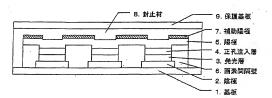
WO 01/63975 PCT/JP01/01428

2/5

[図3]



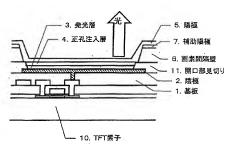
[図4]



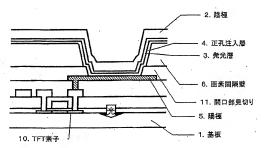
WO 01/63975 PCT/JP01/01428

3/5

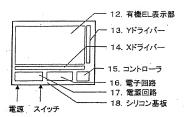
[図5]



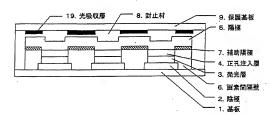
[図6]



[図7]



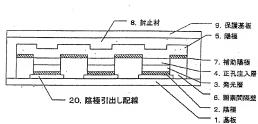
[図8]



WO 01/63975

5/5

[図9]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/J	P01/01428	
Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 H05B 33/26 H05B 33/10 H05B 33/14 o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC		
	B. FIELDS SEARCHED			
Minimum de	B. Fill DS SEANCHELD Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H05B 33/00-33/28			
Jits Koka	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1940-1996 i. Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Toroku Jitsuyo Shinan : Jitsuyo Shinan Toroku :	Koho 1994-2001 Koho 1996-2001	
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, se	arch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X	JP, 10-335068, A (Idemitsu Kosa 18 December, 1998 (18.12.98), Full text; all drawings (Fami		1-6,10,14 7-9,11,12,15 16 13	
A Y	JP, 8-54836, A (NEC Corporation	n) .	7,8	
`	27 February, 1996 (27.02.96), Full text; all drawings (Fami			
¥	JP, 8-213169, A (Fuji Electric 20 August, 1996 (20.08.96), Full text; all drawings (Fami	Co., Ltd.), ly: none)	9	
Y	JP, 11-8074, A (Seizo MIYATA), 12 January, 1999 (12.01.99), Full text; all drawings (Fami	ly: none)	. 11	
Y	JP, 11-45780, A (TDK Corporation 16 February, 1999 (16.02.99), Full text; all drawings (Fami	ly: none)	12	
Y	JP, 8-124679, A (IBM Japan, Ltd	1.),	12	
_	Further documents are listed in the continuation of Box C.			
"A" docum conside "B" esrlier date "L" docum cited to special "O" docum means "P" docum than th	"Se an anticerted to be of purificular relevance series of comment to published on or after the international filing "X" of comment which may there do not after the international filing "X" of comment which may there do not not related to a possible to a contract which may there were doubt on principal contract which may there were doubt on principal contract which may there were the charge distinction or other "Y" of comment entering to an oral disciousner, use, exhibition or other "Y" of comment published principal filing date bas later than the politricy due claimed." "A" of comment published principal filing date bas later than the principal contract the contract published principal filing date bas later than the politricy due claimed."			
18 7	actual completion of the international search April, 2001 (18.04.01)	Date of mailing of the international set 01 May, 2001 (01.05	. 01)	
	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Esceimile N	lo.	Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/01428

Citation of Cocument, with indication, where appropriate, of the relevant passages 17 May, 1996 (17,05.96), Full text; all drawings (Family: none) Y JP, 11-74082, A (Seiko Epson Corporation), 16 March, 1999 (16.03.99), Full text; all drawings (Family: none) A JP, 11-87062, A (Seiko Epson Corporation), 30 March, 1999 (30.03.99), Full text; all drawings (Family: none)			Relevant to claim N
Full text; all drawings (Family: none) Y JP, 11-74082, A (Seiko Epson Corporation), 15,16 16 Warch, 1999 (16.03.99), Full text; all drawings (Family: none) A JP, 11-87062, A (Seiko Epson Corporation), 13		05.96),	
16 March, 1999 (16.03.99), Full text; all drawings (Family: none) A JP. 11-87062. A (Seiko Esson Corporation).	Full text; all dra	awings (Family: none)	
Full text; all drawings (Family: none) A JP. 11-87062. A (Seiko Epson Corporation).	Y JP, 11-74082, A (8	Seiko Epson Corporation),	15,16
A JP. 11-87062, A (Seiko Epson Corporation).	16 March, 1999 (16 Full text; all dra	5.03.99), awings (Family: none)	
30 March, 1999 (30.03.99), Full text; all drawings (Family: none)			13
Full text; all drawings (Family: none)	30 March, 1999 (30	0.03.99),	
	Full text; all dis	awings (ramily: none)	
	0		
	.		
			1
			1
			1
	1		1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1

国際出願番号 PCT/JP01/01428

	高する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) 『 HO5B 33/26 HO5B 33/10 HO5B 33/14		
D : #####			
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C1	7 H05B 33/00-33/28	•	
日本国実用新日本国公開実	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 深公戦 1940-11996年 旧新第公報 1971-2001年 用新窓公報 1994-2001年		
	深登録公報 1996-2001年		
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
	ると認められる文献		B074-1-4
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
х	JP, 10-335068, A (出		1-6, 10, 14
Y,	18. 12月. 1998 (18. 1: 全文、全図 (ファミリーなし)	2. 98)	7-9, 11, 12, 15 16
A	全文, 全国 (ファミリーなし)		13
y	JP, 8-54836, A (日本電	5株式会社)	7.8
-	27. 2月. 1996 (27. 02.		1,,,
	全文,全図(ファミリーなし)		
区 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 別用文献のカテゴリー 「A」特に襲連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。 もの 「E」図際出版目的の出版または特等であるが、國際出版 I 以後に公表された文献であった。 「L」優別出版目的出版または特等であるが、國際出版 I 以後に公表されたもの 「方」優別地理がために別用するものではなく、発明の原準又は埋めて大阪の理算のために別用するもの、当版文献のみで発 日若しくは他の特別が理由を確立するために引用する 文成(理由を付す) 「O」 印版による肝示、使用、展示等に言及する文献、 「P」 国際出版目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出版 「A」 国際出版目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出版			他明の原理又は理論 当該文献のみで発明 もちれるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完	了した日 18.04.01	国際調査報告の発送日 01.0	5.01
日本日	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 経便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 寺澤 忠司	3X 9623
	都千代田区霞が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-3581-1101	内線 3371

的热想		

国際出願番号 PCT/JP01/01428

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
Y	JP, 8-213169, A (富士電機株式会社) 20.8月.1996(20.08.96) 全文,全図(ファミリーなし)	9
Y	JP, 11-8074, A (宮田清潔) 12. 1月. 1999 (12. 01. 99) 全文, 全図 (ファミリーなし)	11
Y	JP, 11-45780, A (ティーディーケイ株式会社) 16. 2月. 1999 (16. 02. 99) 全文,全図 (ファミリーなし)	12
Υ .	JP, 8-124679, A (日本アイ・ピー・エム株式会社) 17日 5月 1996 (17.05.96) 全文,全図 (ファミリーなし)	12
Y	JP, 11-74082, A (セイコーエブソン株式会社) 16.3月.1999 (16.03.99) 全文,全図 (ファミリーなし)	15, 16
A	JP, 11-87062, A (セイコーエブソン株式会社) 30. 3月, 1999 (30.03.99) 全女,全図 (ファミリーなし)	13
)